# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-083707

(43)Date of publication of application: 19.03.2003

(51)Int.CI.

G01B 7/16 G01L 1/22

(21)Application number: 2001-279936

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

14.09.2001

(72)Inventor: MATSUURA AKIRA

UEDA SHINJIRO OTOBE TOSHIRO

KOBAYASHI YASUNOBU OMOTO KATSUHIKO MATSUKAWA TAKANORI MOTOFUSA TOSHIHARU

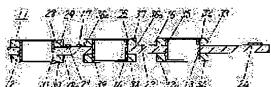
## (54) STRAIN SENSOR

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a strain sensor in which a bending stress applied to a strain detecting element is not changed and whose output accuracy can be enhanced.

SOLUTION: The strain sensor is constituted in such a way that an external force is made to act on end parts 36a coming into contact with a sensor substrate 11 at a detection member 36 press-fitted to a detection hole 14 in the sensor substrate 11 and that a reaction force is made to act on an end part 28a and an end part 32a coming into contact with the sensor substrate 11 at a first fixation member 28 press-fitted to a first fixation hole 12 in the sensor substrate 11 and at a second fixation member 32 press-fitted to a second fixation hole 13 in the sensor substrate 11.





## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

#### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-83707 (P2003-83707A)

(43)公開日 平成15年3月19日(2003.3.19)

(51) Int.Cl.'	識別記号	F I	テーマコード(参考)
G01B	7/16	G01L 1/22	F 2F049
G01L	1/22	G01B 7/18	G 2F063

## 審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 12 頁)

(21)出願番号	特題2001—279936(P2001—279936)	(71)出額人	000005821
			松下電器産業株式会社
(22)出顧日	平成13年9月14日(2001.9.14)		大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者	松浦昭
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
			産業株式会社内
		(72)発明者	上田 真二郎
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電	
			<b>産業株式会社内</b>
		(74)代理人	100097445
	·		弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

#### 最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 歪センサ

#### (57)【要約】

【解決手段】 センサ基板11の検出孔14に圧入された検出部材36におけるセンサ基板11と当接する端部36aに外力を作用させるとともに、センサ基板11の第1の固定和12に圧入された第1の固定部材28およびセンサ基板11の第2の固定孔13に圧入された第2の固定部材32におけるセンサ基板11と当接する端部28a,32aに反力を作用させる構成としたものである。

11 センサ基板 31 第1の円筒部 12 第1の固定孔 32 第2の固定部材 13 第2の固定孔 33 第2の上側ワッ% 4 検出孔 34 第2の下側ワッツ 16,17,21,23 歪検出素子 35 第2の円筒部 28 第10国定部材 36 换出部材 26,52,5% 端部 37 検出部上側ワッシャ 29 第1の上側ワッシャ 38 検出部下側ワッツャ 30 第1の下側ワッシャ 39 検出用円筒部

11 28 29 17 36a 35 37 36a 16 35 32 33 12 31 30 28a 21 39 14 38 23 32a 13 34 24

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一端側に第1の固定孔を設けるとともに他端側に第2の固定孔を設けかつ中央部に検出孔を設けさらに上面あるいは下面に少なくとも1つの歪検出素子を設けたセンサ基板と、このセンサ基板における第1の固定孔に圧入された第1の固定部材と、前記センサ基板における第2の固定孔に圧入された第2の固定部材と、前記センサ基板における検出孔に圧入された検出部材とを備え、前記検出部材におけるセンサ基板と当接する端部に外力を作用させるとともに、第1の固定部材および第2の固定部材におけるセンサ基板と当接する端部に反力を作用させるようにした歪センサ。

【請求項2】 第1の固定部材、第2の固定部材および 検出部材に廻り止め手段を設けた請求項1記載の歪セン サ。

【請求項3】 第1の固定部材を、センサ基板の上面に 当接する第1の上側ワッシャと、センサ基板の下面に当 接する第1の下側ワッシャと、センサ基板における第1 の固定孔、第1の上側ワッシャおよび第1の下側ワッシ ャの内側面に圧入される薄肉の第1の円筒部とにより構 成するとともに、第2の固定部材を、センサ基板の上面 に当接する第2の上側ワッシャと、センサ基板の下面に 当接する第2の下側ワッシャと、センサ基板における第 2の固定孔、第2の上側ワッシャおよび第2の下側ワッ シャの内側面に圧入される薄肉の第2の円筒部により構 成し、さらに検出部材を、センサ基板の上面に当接する 検出部上側ワッシャと、センサ基板の下面に当接する検 出部下側ワッシャと、センサ基板における検出孔、検出 部上側ワッシャおよび検出部下側ワッシャの内側面に圧 入される薄肉の検出用円筒部により構成した請求項1記 載の歪センサ。

【請求項4】 第1の固定部材における第1の上側ワッシャ、第1の下側ワッシャおよび第1の固定孔の内側面に凹部あるいは凸部を設け、この凹部あるいは凸部に第1の円筒部の外側面を保止させるとともに、第2の固定部材における第2の上側ワッシャ、第2の下側ワッシャおよび第2の固定孔の内側面に凹部あるいは凸部を設け、この凹部あるいは凸部に第2の円筒部の外側面を保止させ、かつ検出部材における検出部上側ワッシャ、検出部下側ワッシャおよび検出孔の内側面に凹部あるいは凸部を設け、この凹部あるいは凸部に検出用円筒部の外側面を保止させて、廻り止め手段とした請求項3記載の歪センサ。

【請求項5】 第1の固定部材を、センサ基板の上面に 当接するとともに第1の固定孔に圧入される第1の上側 ワッシャと、センサ基板の下面に当接するとともに第1 の固定孔に圧入される第1の下側ワッシャとにより構成 するとともに、第2の固定部材を、センサ基板の上面に 当接するとともに第2の固定孔に圧入される第2の上側 ワッシャと、センサ基板の下面に当接するとともに第2 の固定孔に圧入される第2の下側ワッシャとにより構成 し、かつ検出部材を、センサ基板の上面に当接するとと もに検出孔に圧入される検出部上側ワッシャと、センサ 基板の下面に当接するとともに検出孔に圧入される検出 部下側ワッシャとにより構成した請求項1記載の歪セン サ。

【請求項6】 第1の固定部材における第1の上側ワッ シャおよび第1の下側ワッシャに凹部あるいは凸部をそ れぞれ設けるとともにセンサ基板における第1の固定孔 に凸部あるいは凹部を設け、前記第1の上側ワッシャお よび第1の下側ワッシャにおける凹部あるいは凸部をセ ンサ基板における第1の固定孔の凸部あるいは凹部にそ れぞれ嵌合させるとともに、第2の固定部材における第 2の上側ワッシャおよび第2の下側ワッシャに凹部ある いは凸部をそれぞれ設けるとともにセンサ基板における 第2の固定孔に凸部あるいは凹部を設け、前記第2の上 側ワッシャおよび第2の下側ワッシャにおける凹部ある いは凸部をセンサ基板における第2の固定孔の凸部ある いは凹部に嵌合させ、かつ検出部材における検出部上側 ワッシャおよび検出部下側ワッシャに凹部あるいは凸部 をそれぞれ設けるとともにセンサ基板における検出孔に 凸部あるいは凹部を設け、前記検出部上側ワッシャおよ び検出部下側ワッシャにおける凹部あるいは凸部をセン サ基板における検出孔の凸部あるいは凹部に嵌合させて 廻り止め手段とした請求項5記載の歪センサ。

【請求項7】 第1の上側ワッシャ、第1の下側ワッシャ、第2の上側ワッシャ、第2の下側ワッシャ、検出部上側ワッシャおよび検出部下側ワッシャのセンサ基板と当接する当接部の内側に位置して逃がし溝を設けた請求項5記載の歪センサ。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、人間の体重や、自動車等の車両の重量等により生じる外力により発生する 歪をセンサ基板に設けた歪検出素子により検出する歪セ ンサに関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来のこの種の歪センサとしては、実願 平4-265号 (実開平5-57605号) のマイクロ フィルムに開示されたものが知られている。

【0003】以下、従来の歪センサについて図面を参照 しながら説明する。

【0004】図13は従来の歪センサの斜視図である。 【0005】図13において、1は金属からなるセンサ

【0005】図13において、1は金属からなるセンサ 基板で、このセンサ基板1は一端側に第1の固定孔2を 設けるとともに、他端側に第2の固定孔3を設け、かつ 上面に薄ゲージからなる歪検出素子4を設けている。また、センサ基板1における歪検出素子4は素子部5と、この素子部5と電気的に接続されるとともに外方へ向かって突出するリード線6とを設けている。

【0006】以上のように構成された従来の盃センサについて、次にその動作を図面を参照しながら説明する。【0007】図14に示すように、予め一対の雌ネジ7を設けた被検出部材8にセンサ基板1を雄ネジ9により固着する。このとき、被検出部材8に設けた一対の雌ネジ7のピッチの変動を考慮して、確実にセンサ基板1を被検出部材8に取り付けできるように、第1の固定孔2および第2の固定孔3の内径は雌ネジ7の外径よりも大きめの寸法となっている。そして、この状態において、被検出部材8に外力が作用すると、被検出部材8の歪に伴い、センサ基板1が変形することになり、そしてこのセンサ基板1の変形をセンサ基板1の変形をセンサ基板1の変形をセンサ基板1の変形をセンサ基板1の変形をセンサ基板1の変形をセンサ基板1の変形をセンサ基板1の上面に設けた歪検出案子4の抵抗値の変化による電圧の変化としてリード線6から外部に取り出すことによって、被検出部材8に生じる外力を検出するものであった。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上配従来の構成においては、第1の固定孔2および第2の固定孔3の内径は雌ネジ7の外径よりも大きめの寸法となっているため、確実にセンサ基板1を被検出部材8へ取り付けることが可能であるが、反面、センサ基板1の取付位置がセンサ基板1の長手方向へ移動することになり、これにより、雄ネジ9におけるセンサ基板1の上面と当接する端部10の位置がずれるため、歪検出案子4に加わる曲げ応力も変動することになり、その結果、歪センサの出力精度が劣化してしまうという課題を有していた。

【0009】本発明は上記従来の課題を解決するもので、歪検出素子に加わる曲げ応力が変動することはなく、出力精度の向上が図れる歪センサを提供することを目的とするものである。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明は以下の構成を有するものである。

【0011】本発明の請求項1に記載の発明は、特に、センサ基板の検出孔に圧入された検出部材におけるセンサ基板と当接する端部に外力を作用させるとともに、センサ基板の第1の固定孔に圧入された第1の固定部材およびセンサ基板の第2の固定孔に圧入された第2の固定部材におけるセンサ基板と当接する端部に反力を作用させるようにしたもので、この構成によれば、検出部材、第1の固定部材および第2の固定部材におけるセンサ基板と当接する端部の位置がずれることはないため、歪検出素子に加わる曲げ応力は安定することになり、その結果、歪センサの出力精度を向上させることができるという作用効果を有するものである。

【0012】本発明の請求項2に記載の発明は、特に、 第1の固定部材、第2の固定部材および検出部材に廻り 止め手段を設けたもので、この構成によれば、第1の固 定部材、第2の固定部材および検出部材がセンサ基板に おける第1の固定孔、第2の固定孔および検出孔の中心 軸を中心に回転するということはなくなるため、検出部 材、第1の固定部材および第2の固定部材が回転するこ とにより、センサ基板の上面と当接する端部の位置がず れるということはなくなり、これにより、歪検出案子に 加わる曲げ応力はさらに安定することになるため、歪検 出案子の出力精度をさらに向上させることができるとい う作用効果を有するものである。

【0013】本発明の請求項3に記載の発明は、特に、第1の固定部材、第2の固定部材および検出部材に、上側ワッシャ、下側ワッシャおよび固定孔あるいは検出孔の内側面に圧入される薄肉の円筒部を希ませながら上側ワッシャ、下側ワッシャおよび固定孔あるいは検出孔の内側面に圧入するものであるため、その圧入は容易に行え、その結果、組立性が向上した歪センサを提供することができるという作用効果を有するものである。

【0014】本発明の請求項4に記載の発明は、特に、上側ワッシャ、下側ワッシャ、固定孔あるいは検出孔の内側面に凹部あるいは凸部を設け、この凹部あるいは凸部に円筒部の外側面を係止させて、廻り止め手段としたもので、この構成によれば、第1の固定部材、第2の固定部材および検出部材に廻り止め手段を容易に設けることができ、その結果、廻り止め手段を有する歪センサを容易に提供できるという作用効果を有するものである。

【0015】本発明の請求項5に記載の発明は、特に、第1の固定部材および第2の固定部材を、それぞれセンサ基板の上面に当接するとともに固定孔に圧入される上側ワッシャと、センサ基板の下面に当接するとともに固定孔に圧入される下側ワッシャとにより構成するとともに検出孔に圧入される上側ワッシャと、センサ基板の上面に当接するとともに検出孔に圧入される下側ワッシャと、センサ基板の下面に当接するとともに検出孔に圧入される下側ワッシャとにより構成したもので、この構成によれば、第1の固定部材および第2の固定部材と検出部材をセンサ基板に圧入すると同時にセンサ基板と当接する端部が形成されるため、部品点数および組立工数の削減された歪センサを提供することができるという作用効果を有するものである。

【0016】本発明の請求項6に記載の発明は、特に、第1の固定部材および第2の固定部材における上側ワッシャおよび下側ワッシャに凹部あるいは凸部をそれぞれ設けるとともに、センサ基板における第1の固定孔および第2の固定孔に凸部あるいは凹部をそれぞれ設け、前記上側ワッシャおよび下側ワッシャにおける凹部あるいは凸部をセンサ基板における第1の固定孔および第2の固定孔の凸部あるいは凹部に嵌合させるとともに、検出部材における検出部上側ワッシャおよび検出部下側ワッシャに凹部あるいは凸部をそれぞれ設けるとともに、センサ基板における検出孔に凸部あるいは凹部を設け、前

記検出部上側ワッシャおよび検出部下側ワッシャにおける凹部あるいは凸部をセンサ基板の検出孔における凸部あるいは凹部に嵌合させて廻り止め手段としたもので、この構成によれば、ワッシャに設けた凹部あるいは凸部をセンサ基板に設けた凸部あるいは凹部に嵌合させているため、固定部材および検出部材をセンサ基板に圧入するだけで、廻り止め手段を構成することができ、これにより、組立工数の削減された歪センサを提供することができるという作用効果を有するものである。

【0017】本発明の請求項7に記載の発明は、特に、 第1の上側ワッシャ、第1の下側ワッシャ、第2の上側 ワッシャ、第2の下側ワッシャ、検出部上側ワッシャお よび検出部下側ワッシャのセンサ基板と当接する当接部 の内側に位置して逃がし溝を設けたもので、この構成に よれば、第1の上側ワッシャ、第1の下側ワッシャ、第 2の上側ワッシャ、第2の下側ワッシャ、検出部上側ワ ッシャおよび検出部下側ワッシャをセンサ基板に圧入し た際には、センサ基板に生じたバリは逃がし溝に侵入す ることになり、その結果、第1の上側ワッシャ、第1の 下側ワッシャ、第2の上側ワッシャ、第2の下側ワッシ ャ、検出部上側ワッシャおよび検出部下側ワッシャをセ ンサ基板に密着させて当接させることができるため、第 1の上側ワッシャ、第1の下側ワッシャ、第2の上側ワ ッシャ、第2の下側ワッシャ、検出部上側ワッシャおよ び検出部下側ワッシャがセンサ基板から浮き上がった状 態で圧入されるということはなくなり、これにより、検 出部材、第1の固定部材および第2の固定部材における センサ基板と当接する端部の位置が安定するため、歪セ ンサの出力精度がさらに向上するという作用効果を有す るものである。

#### [0018]

【発明の実施の形態】(実施の形態1)以下、実施の形態1を用いて、本発明の特に請求項1~4に記載の発明について説明する。

【0019】図1は本発明の実施の形態1における歪センサの上面図、図2は同歪センサの側断面図、図3は同歪センサにおける第1の上側ワッシャの斜視図、図4は同歪センサにおける第1の円筒部の斜視図、図5は同歪センサにおけるセンサ基板の上面図である。

【0020】図1~図5において、11はセンサ基板で、このセンサ基板11は、図5に示すように、一端側に上面から下面にわたって第1の固定孔12を設けるとともに、他端側に上面から下面にわたって第2の固定孔13を設け、かつ中央部に上面から下面にわたって検出孔14を設けている。また、センサ基板11における第1の固定孔12、第2の固定孔13および検出孔14の内側面には凹部11aをそれぞれ設けている。そしてまた、センサ基板11の他端には電源電極15を設けており、この電源電極15を第1の歪検出案子16の一端および第2の歪検出案子17の一端に回路パターン18に

より電気的に接続するとともに、第1の歪検出素子16 の他端を第1の出力電極19に電気的に接続している。 さらに第2の歪検出素子17の他端を第2の出力電極2 0に電気的に接続するとともに、第2の歪検出素子17 の他端を第3の歪検出素子21の一端に電気的に接続 し、かつこの第3の歪検出素子21の他端をGND電極 22に電気的に接続している。また、センサ基板11の 上面に第4の歪検出素子23を設けており、この第4の 歪検出素子23の一端を第1の歪検出素子16の他端お よび第1の出力電極19に電気的に接続するとともに、 第4の歪検出素子23の他端を前記GND電極22に電 気的に接続している。そして、前記第1の歪検出素子1 6、第2の歪検出素子17、第3の歪検出素子21、第 4の歪検出素子23、電源電極15、第1の出力電極1 9、第2の出力電極20、GND電極22および回路パ ターン18によりブリッジ回路を構成している。そして また、センサ基板11における他端側の上面にはIC2 4を設けており、このIC24により、第1の出力電極 19および第2の出力電極20の電圧の差動電圧を増幅 し、センサ基板11における他端に設けた外部出力電極 25より外部に出力するものである。さらに、センサ基 板11における他端側の上面には外部電源電極26を設 け、この外部電源電極26を前記電源電極15に電気的 に接続するとともに、外部GND電極27をセンサ基板 11の上面に設け、そして、この外部GND電極27を 前記GND電極22に電気的に接続している。

Ţ

【0021】28は第1の固定部材で、この第1の固定 部材28は、センサ基板11の上面に下面が当接する図 3に示すような金属製の第1の上側ワッシャ29と、セ ンサ基板11の下面に上面が当接する第1の下側ワッシ ャ30と、図4に示すような金属製の薄肉からなる第1 の円筒部31とにより構成されており、この第1の円筒 部31は第1の上側ワッシャ29、第1の下側ワッシャ 30および第1の固定孔12の内側面に圧入されてい る。そしてまた、第1の固定部材28における第1の上 側ワッシャ29および第1の下側ワッシャ30の内側面 には凹部11aをそれぞれ設けており、この凹部11a およびセンサ基板11の第1の固定孔12における凹部 11aに第1の円筒部31における外側面の一部が侵入 して第1の固定部材28をセンサ基板11に係止させる ことにより、図6に示すように、第1の固定部材28の 廻り止め手段11bを構成している。32は第2の固定 部材で、この第2の固定部材32は、前配第1の固定部 材28と同様に、金属製の第2の上側ワッシャ33と、 第2の下側ワッシャ34と、金属製の薄肉からなる第2 の円筒部35とにより構成されており、この第2の円筒 部35は第2の上側ワッシャ33、第2の下側ワッシャ 34および第2の固定孔13の内側面に圧入されてい る。そしてまた、第2の固定部材32における第2の上 側ワッシャ33および第2の下側ワッシャ34の内側面 には凹部11aをそれぞれ設けており、この凹部11a およびセンサ基板11の第2の固定孔13における凹部 11aに第2の円筒部35における外側面の一部が侵入 して第2の固定部材32をセンサ基板11に係止させる ことにより、第2の固定部材32の廻り止め手段11ト を構成している。36は検出部材で、この検出部材36 は、金属製の検出部上側ワッシャ37と、検出部下側ワ ッシャ38と、金属製の薄肉からなる検出用円筒部39 とにより構成されており、この検出用円筒部39は検出 部上側ワッシャ37、検出部下側ワッシャ38および検 出孔14の内側面に圧入されている。そしてまた、検出 部材36における検出部上側ワッシャ37および検出部 下側ワッシャ38の内側面には凹部11aをそれぞれ設 けており、この凹部11aおよびセンサ基板11の検出 孔14における凹部11aに検出用円筒部39における 外側面の一部が侵入して、検出部材36をセンサ基板1 1に係止させることにより、検出部材36の廻り止め手 段11bを構成している。

【0022】上記本発明の実施の形態1においては、検 出部材36におけるセンサ基板11と当接する端部36 aに外力を作用させるとともに、第1の固定部材28に おけるセンサ基板11と当接する端部28aに反力を作 用させ、さらに第2の固定部材32におけるセンサ基板 11と当接する端部32aにも反力を作用させるように しているため、検出部材36におけるセンサ基板11と 当接する端部36a、第1の固定部材28におけるセン サ基板11と当接する端部28aおよび第2の固定部材 32におけるセンサ基板11の上面と当接する端部32 aの位置がずれることはなくなり、その結果、第1の歪 検出素子16、第2の歪検出素子17、第3の歪検出素 子21および第4の歪検出素子23に加わる曲げ応力は 安定することになるため、歪センサの出力精度を向上さ せることができるという作用効果が得られるものであ る。

【0023】また、第1の固定部材28、第2の固定部 材32および検出部材36に廻り止め手段11bを設け ているため、第1の固定部材28、第2の固定部材32 および検出部材36がセンサ基板11における第1の固 定孔12、第2の固定孔13および検出孔14の中心軸 を中心に回転するということはなくなり、その結果、検 出部材36、第1の固定部材28および第2の固定部材 32が回転することにより、センサ基板11の上面と当 接する検出部材36における端部36a、第1の固定部 材28における端部28aおよび第2の固定部材36に おける端部36aの位置がずれるということはなくなる ため、第1の歪検出案子16、第2の歪検出案子17、 第3の歪検出素子21および第4の歪検出素子23に加 わる曲げ応力はさらに安定することになり、これによ り、センサの出力精度をさらに向上させることができる という作用効果が得られるものである。

【0024】以上のように構成された本発明の実施の形態1における歪センサについて、次にその組立方法を説明する。

【0025】まず、予め準備した金属のベース基材(図示せず)に、第1の固定孔12、第2の固定孔13、検出孔14をプレス加工により形成するとともに、これらのそれぞれの内側面に凹部11aをプレス加工により形成する。このとき、ベース基材(図示せず)における第1の固定孔12、第2の固定孔13および検出孔14の周囲に位置して、プレス加工により、バリが発生する。【0026】次に、ベース基材(図示せず)の上面にガラスペースト(図示せず)を印刷した後、約850℃で約45分間焼成し、センサ基板11を形成する。

【0027】次に、センサ基板11の上面に位置してメタルグレーズ系のカーボンのペーストを印刷し、約850℃で約45分間焼成し、センサ基板11の上面に第1の至検出案子16、第2の至検出案子17、第3の至検出案子21および第4の至検出案子23を形成する。

【0028】次に、電極および回路パターン18を設ける位置に、銀のペーストを印刷し、約850℃で約45分間焼成し、電源電極15、第1の出力電極19、第2の出力電極20、GND電極22、外部出力電極25、外部電源電極26、外部GND電極27および回路パターン18を形成する。

【0029】次に、センサ基板11の上面にIC24を 実装する。

【0030】次に、センサ基板11における第1の固定 孔12の下側に位置して第1の下側ワッシャ30を当接 させた後、第1の固定孔12の上側に位置して第1の上 側ワッシャ29を載置する。

【0031】次に、センサ基板11における第1の固定 孔12、第1の下側ワッシャ30および第1の上側ワッシャ29の内側面に第1の円筒部31を圧入すると同時 に、第1の上側ワッシャ29、第1の下側ワッシャ30 および第1の固定孔12の内側面に設けた凹部11aに 第1の円筒部31における外側面を係止させる。

【0032】次に、センサ基板11における第2の固定 孔13の下側に位置して第2の下側ワッシャ34を当接 させた後、第2の固定孔13の上側に位置して第2の上 側ワッシャ33を載置する。

【0033】次に、センサ基板11における第2の固定 孔13、第2の下側ワッシャ34および第2の上側ワッ シャ33の内側面に第2の円筒部35を圧入すると同時 に、第2の上側ワッシャ33、第2の下側ワッシャ34 および第2の固定孔13の内側面に設けた凹部11aに 第2の円筒部35における外側面を係止させる。

【0034】次に、センサ基板11における検出孔14の下側に位置して検出部下側ワッシャ38を当接させた後、検出孔14の上側に位置して検出部上側ワッシャ37を載置する。

【0035】最後に、センサ基板11における検出孔14、検出部下側ワッシャ38および検出部上側ワッシャ37の内側面に検出用円筒部39を圧入すると同時に、検出部上側ワッシャ37、検出部下側ワッシャ38および検出孔14の内側面に設けた凹部11aに検出用円筒部39における外側面を係止させる。

【0036】このとき、第1の上側ワッシャ29、第1 の下側ワッシャ30および第1の固定孔12の内側面に 薄肉の第1の円筒部31を圧入するとともに、第2の上 側ワッシャ33、第2の下側ワッシャ34および第2の 固定孔13の内側面に薄肉の第2の円筒部35を圧入 し、さらに検出部上側ワッシャ37、検出部下側ワッシ ャ38および検出孔14の内側面に薄肉の検出用円筒部 39を圧入する構成としているため、薄肉の第1の円筒 部31、第2の円筒部35および検出用円筒部39を縮 ませながら第1の上側ワッシャ29、第2の上側ワッシ ャ33、検出部上側ワッシャ37、第1の下側ワッシャ 30、第2の下側ワッシャ34、検出部下側ワッシャ3 8、第1の固定孔12、第2の固定孔13あるいは検出 孔14の内側面に圧入することにより、その圧入は容易 に行え、その結果、組立性が向上した歪センサを提供す ることができるという作用効果が得られるものである。

【0037】また、第1の上側ワッシャ29、第1の下側ワッシャ30、第1の固定孔12に凹部11aを設け、この凹部11aに第1の円筒部31の外側面を係止させるとともに、第2の上側ワッシャ33、第2の下側ワッシャ34、第2の固定孔13にも凹部11aを設け、この凹部11aに第2の円筒部35の外側面を係止させ、さらに検出部上側ワッシャ37、検出部下側ワッシャ38、検出孔14に凹部11aを設け、この凹部11aに検出用円筒部39の外側面を係止させる構成としているため、第1の固定部材28、第2の固定部材32 および検出部材36に廻り止め手段11bを設けることが容易となり、その結果、廻り止め手段11bを有する歪センサを容易に提供できるという作用効果が得られるものである。

【0038】以上のように構成、かつ製造された本発明の実施の形態1における歪センサについて、次にその動作を図面を参照しながら説明する。

【0039】図7は本発明の実施の形態1における歪センサが動作する状態を示す側断面図である。

【0040】図7に示すように、検出部材36に上方より外力Fが作用すると、この外力Fにより、センサ基板11が変形する。このとき、検出部材36におけるセンサ基板11と当接する端部36aに外力が作用するとともに、第1の固定部材28におけるセンサ基板11と当接する端部28aに反力が作用し、かつ第2の固定部材32におけるセンサ基板11と当接する端部32aにも反力が作用する。そして、センサ基板11の上面に設けた第1の歪検出素子16および第3の歪検出素子21に

引張応力が加わり、第1の歪検出素子16および第3の 歪検出素子21の抵抗値が大きくなるとともに、第2の 歪検出素子17および第4の歪検出素子23に圧縮応力 が加わり、第2の歪検出素子17および第4の歪検出素 子23の抵抗値が小さくなる。そして、第1の歪検出素 子16、第2の歪検出素子17、第3の歪検出素子21 および第4の歪検出素子23により、ブリッジ回路が構成されているため、第1の出力電極19および第2の出力電極20の電位差をIC24により差動電圧としてと ることにより、外部出力電極25から検出部材36に加わる外力Fを検出するものである。

【0041】なお、上記本発明の実施の形態1における 歪センサにおいては、第1の固定部材28における第1 の上側ワッシャ29、第1の下側ワッシャ30および第 1の固定孔12の内側面に凹部11aをそれぞれ設け、 この凹部11aに第1の円筒部31の外側面を係止させ、 るとともに、第2の固定部材32における第2の上側ワ ッシャ33、第2の下側ワッシャ34および第2の固定 孔13の内側面に凹部11aをそれぞれ設け、この凹部 11aに第2の円筒部35の外側面を係止させ、さらに 検出部材36における検出部上側ワッシャ37、検出部 下側ワッシャ38および検出孔14の内側面に凹部11 aをそれぞれ設け、この凹部11aに検出用円筒部39 の外側面を係止させることにより、廻り止め手段11b を構成しているが、第1の固定部材28における第1の 上側ワッシャ29、第1の下側ワッシャ30および第1 の固定孔12の内側面に凸部(図示せず)をそれぞれ設 け、この凸部 (図示せず) に第1の円筒部31の外側面 を係止させるとともに、第2の固定部材32における第 2の上側ワッシャ33、第2の下側ワッシャ34および 第2の固定孔13の内側面に凸部(図示せず)をそれぞ れ設け、この凸部(図示せず)に第2の円筒部35の外 側面を保止させ、さらに検出部材36における検出部上 側ワッシャ37、検出部下側ワッシャ38および検出孔 14の内側面に凸部 (図示せず) をそれぞれ設け、この 凸部(図示せず)に検出用円筒部39の外側面を係止さ せることにより、廻り止め手段(図示せず)を構成した 場合でも、上記本発明の実施の形態1と同様の作用効果 を有するものである。

【0042】(実施の形態2)以下、実施の形態2を用いて、本発明の特に請求項5および6に記載の発明について説明する

【0043】図8は本発明の実施の形態2における歪センサの上面図、図9は同歪センサの側断面図、図10は同歪センサにおける第1の上側ワッシャの斜視図、図11は同歪センサにおけるセンサ基板の上面図、図12は同歪センサにおけるセンサ基板に第1の固定部材を係止させて廻り止め手段を構成する状態を示す断面図である

【0044】なお、上記本発明の実施の形態1の構成と

同様の構成を有するものについては、同一符号を付し て、その説明は省略する。

【0045】図8~図12において、本発明の実施の形 態2における盃センサは、第1の固定部材41を、セン サ基板11の上面に当接するとともに第1の固定孔12 に圧入される第1の上側ワッシャ42と、センサ基板1 1の下面に当接するとともに第1の固定孔12に圧入さ れる第1の下側ワッシャ43とにより構成し、そして図 10に示すように、第1の上側ワッシャ42および第1 の下側ワッシャ43に凸部44をそれぞれ設け、この凸 部44を図11に示すセンサ基板11の第1の固定孔1 2における凹部46に嵌合させることにより、図12に 示すように、第1の固定部材41の廻り止め手段47を 構成しているものであって、さらに第1の上側ワッシャ 42および第1の下側ワッシャ43におけるセンサ基板 11と当接する当接部42aの内側に位置して逃がし溝 42bを設けている。また、第2の固定部材45は、セ ンサ基板11の上面に当接するとともに第2の固定孔1 3に圧入される第2の上側ワッシャ48と、センサ基板 11の下面に当接するとともに第2の固定孔13に圧入 される第2の下側ワッシャ49とにより構成し、そして 第2の上側ワッシャ48および第2の下側ワッシャ49 に凸部44をそれぞれ設け、この凸部44をセンサ基板 11の第2の固定孔13における凹部46に嵌合させる ことにより、第2の固定部材45の廻り止め手段47を 構成しているものであって、さらに第2の上側ワッシャ 48および第2の下側ワッシャ49におけるセンサ基板 11と当接する当接部42aの内側に位置して逃がし溝 42 bを設けている。そしてまた、検出部材50は、セ ンサ基板11の上面に当接するとともに検出孔14に圧 入される検出部上側ワッシャ51と、センサ基板11の 下面に当接されるとともに検出孔14に圧入される検出 部下側ワッシャ52とにより構成し、そして検出部上側 ワッシャ51および検出部下側ワッシャ52に凸部44 をそれぞれ設け、この凸部44をセンサ基板11の検出 孔14における凹部46に嵌合させることにより、検出 部材50の廻り止め手段47を構成しているものであっ て、さらに検出部上側ワッシャ51および検出部下側ワ ッシャ52におけるセンサ基板11と当接する当接部4 2aの内側に位置して逃がし溝42bを設けている。

【0046】上記本発明の実施の形態2においては、第1の固定部材41を、センサ基板11の上面に当接するとともに第1の固定孔12に圧入される第1の上側ワッシャ42と、センサ基板11の下面に当接するとともに第1の固定孔12に圧入される第1の下側ワッシャ43とにより構成し、また第2の固定部材45を、センサ基板11の上面に当接するとともに第2の固定孔13に圧入される第2の上側ワッシャ48と、センサ基板11の下面に当接するとともに第2の固定孔13に圧入される第2の下側ワッシャ49とにより構成し、さらに検出部

材50を、センサ基板11の上面に当接するとともに検出孔14に圧入される検出部上側ワッシャ51と、センサ基板11の下面に当接するとともに検出孔14に圧入される検出部下側ワッシャ52とにより構成しているため、第1の固定部材41、第2の固定部材45および検出部材50をセンサ基板11に圧入すると同時に、第1の固定部材41におけるセンサ基板11と当接する端部45におけるセンサ基板11と当接する端部45aおよび検出部材50におけるセンサ基板11と当接する端部50aが形成されるため、部品点数および組立工数の削減された歪センサを提供することができるという作用効果が得られるものである。

【0047】また、第1の固定部材41における第1の 上側ワッシャ42および第1の下側ワッシャ43に凸部 44をそれぞれ設けるとともに、センサ基板11におけ る第1の固定孔12に凹部46を設け、この凹部46に 第1の上側ワッシャ42および第1の下側ワッシャ43 における凸部44を嵌合させるとともに、第2の固定部 材45における第2の上側ワッシャ48および第2の下 側ワッシャ49に凸部44をそれぞれ設けるとともに、 センサ基板11における第2の固定孔13に凹部46を 設け、この凹部46に第2の上側ワッシャ48および第 2の下側ワッシャ49における凸部44を嵌合させ、さ らに検出部材50における検出部上側ワッシャ51およ び検出部下側ワッシャ52に凸部44をそれぞれ設ける とともに、センサ基板11における検出孔14に凹部4 6を設け、この凹部46に検出部上側ワッシャ51およ び検出部下側ワッシャ52における凸部44を嵌合させ て廻り止め手段47としているため、第1の固定部材4 1、第2の固定部材45および検出部材50をセンサ基 板11に圧入するだけで、廻り止め手段47を構成する ことができ、これにより、組立工数の削減された歪セン サを提供できるという作用効果が得られるものである。 【0048】ここで、上記本発明の実施の形態1のよう に、歪センサにおけるセンサ基板11を構成する金属の

に、歪センサにおけるセンサ基板11を構成する金属のベース基材(図示せず)に、第1の固定孔12、第2の固定孔13および検出孔14をプレス加工により形成した場合、ベース基材(図示せず)における第1の固定孔13および検出孔14の周囲に位置して、バリが発生する場合があるが、本発明の実施の形態2における歪センサにおいては、第1の上側ワッシャ42、第1の下側ワッシャ43、第2の上側ワッシャ48、第2の下側ワッシャ52におけるセンサ基板11と当接する当接部42aの内側に位置して逃がし溝42とを設けているため、第1の上側ワッシャ42、第1の下側ワッシャ43、第2の上側ワッシャ48、第2の下側ワッシャ43、第2の上側ワッシャ48、第2の下側ワッシャ49、検出部上側ワッシャ48、第2の下側ワッシャ49、検出部上側ワッシャ51および検出部下側ワッシャ52をセンサ基板11に圧入した際には、センサ基板11に生じたバリは逃がし溝42bに侵入す

ることになり、その結果、第1の上側ワッシャ42、第1の下側ワッシャ43、第2の上側ワッシャ48、第2の下側ワッシャ49、検出部上側ワッシャ51および検出部下側ワッシャ52をセンサ基板11から浮き上がった状態となることなく密着させて当接させることができるため、検出部材50における端部50a、第1の固定部材41における端部41aおよび第2の固定部材45における端部45aの位置も安定することになり、これにより、歪センサの出力精度がさらに向上するという作用効果が得られるものである。

【0049】なお、上記本発明の実施の形態2における 歪センサにおいては、第1の上側ワッシャ42および第 1の下側ワッシャ43における凸部44をセンサ基板に おける凹部46に嵌合させるとともに、第2の上側ワッ シャ48および第2の下側ワッシャ49における凸部4 4をセンサ基板11における凹部46に嵌合させ、さら に検出部上側ワッシャ51および検出部下側ワッシャ5 2における凸部44をセンサ基板における凹部46に嵌 合させて廻り止め手段47としていたが、第1の上側ワ ッシャ42および第1の下側ワッシャ43に設けた凹部 (図示せず)をセンサ基板に設けた凸部(図示せず)に 嵌合させるとともに、第2の上側ワッシャ48および第 2の下側ワッシャ49に設けた凹部(図示せず)をセン サ基板11に設けた凸部(図示せず)に嵌合させ、さら に検出部上側ワッシャ51および検出部下側ワッシャ5 2に設けた凹部 (図示せず) をセンサ基板11に設けた 凹部(図示せず)に嵌合させて廻り止め手段(図示せ ず) とした場合でも、上記本発明の実施の形態2と同様 の作用効果を有するものである。

### [0050]

【発明の効果】以上のように本発明の歪センサは、センサ基板の検出礼に圧入された検出部材におけるセンサ基板と当接する端部に外力を作用させるとともに、センサ基板の第1の固定孔に圧入された第1の固定部材およびセンサ基板と当接する端部に反力を作用させるようにしたもので、この構成によれば、検出部材、第1の固定部材および第2の固定部材におけるセンサ基板と当接する端部の位置がずれることはないため、歪検出素子に加わる曲げ応力は安定することになり、その結果、歪検出素子の出力精度が安定するため、出力精度の向上した歪センサを提供することができるという効果を有するものである。

#### 【図面の簡単な説明】

## 【図1】本発明の実施の形態1における歪センサの上面 図

- 【図2】同側断面図
- 【図3】同要部である第1の上側ワッシャの斜視図
- 【図4】同要部である第1の円筒部の斜視図
- 【図5】同要部であるセンサ基板の上面図
- 【図 6 】同要部であるセンサ基板に第1の固定部材を係 止させて廻り止め手段を構成する状態を示す断面図
- 【図7】同動作する状態を示す側断面図
- 【図8】本発明の実施の形態2における歪センサの上面 図

## 【図9】同側断面図

- 【図10】同要部である第1の上側ワッシャの斜視図
- 【図11】同要部であるセンサ基板の上面図
- 【図12】同要部であるセンサ基板に第1の固定部材を 係止させて廻り止め手段を構成する状態を示す断面図
- 【図13】従来の歪センサの斜視図
- 【図14】同要部である被検出部材に固着した状態を示す側断面図

#### 【符号の説明】

- 11 センサ基板
- 11a, 46 凹部
- 11b, 47 廻り止め手段
- 12 第1の固定孔
- 13 第2の固定孔
- 14 検出孔
- 16, 17, 21, 23 歪検出案子
- 28,41 第1の固定部材
- 28a, 32a, 36a, 41a, 45a, 50a 端部
- 29, 42 第1の上側ワッシャ
- 30,43 第1の下側ワッシャ
- 31 第1の円筒部
- 32,45 第2の固定部材
- 33,48 第2の上側ワッシャ
- 34, 49 第2の下側ワッシャ
- 35 第2の円筒部
- 36,50 検出部材
- 37,51 検出部上側ワッシャ
- 38,52 検出部下側ワッシャ
- 39 検出用円筒部
- 42a 当接部
- 42b 逃がし溝
- 4.4 凸部

## 【図2】

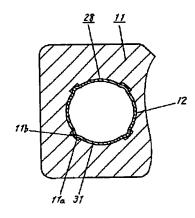
31 第1の円筒部 ガ センサ基板 11 セッサ基級 52 第2の固定部材 32 第2の固定部は 12 第1の固定孔 15,17,21,27 里検出等子 83 第2の上側ワッツャ /3 第2の固定乱 33 第2の上側7%% 36 検出部材 28 名1の固定部材 34 第2の下側の% 44 検出孔 29 第1の上側ワッツ。 37 検出部上側ワッツィ 35 第2の円筒部 16,17,21,23 亚検出新子 28 第1m国定部材 36 换出部材 274,324,384 蝎 郭 37 検出部上側ワッシャ 38 検出部下側ワッツ 89 第1の上側フッシャ 30 第1の下側ワッシャ 39 検出用円筒部 【図3】 【図4】 16 四部 29 第7の上側 ワッツャ 31 第1の円筒部 【図5】 【図10】 // センサ基板 42 第1の上側ワッツィ 16 凹部 424 当接部 426 進かし溝 12 第1の固定孔 44 凸 部 お 第2の固定孔 4 検出孔 16,17,21,23 歪検出条子

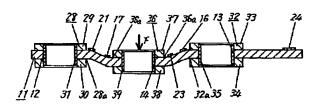
13.

【図6】

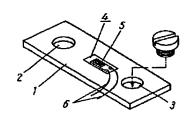
## [図7]

11	センサ基板	ガ センサ基板	28a,32a,36a		第2の下側ワッシャ
11a	巴部	12 第1の固定孔	拗 舒	<i>3</i> 5	第2の円筒部
	廻り止め手段	/3 第 2 の固定孔	29 第7の上側ワッシャ	36	検出部材
	第1の固定孔	74 核出孔	30 第1の下側ワッツ。	37	検出部上側ワッツャ
	第1の固定部材	16,17.21,23 至秋出素子	37 第1m円筒部	38	検出部下側ワッシャ
-	第1の円筒部	<b>亚</b> 校出素子	32 第2の固定部材	39	検出用円筒部
٠,	AT 1 10 1 10 1 E	28 第1の固定部材	33 第2の上側ワッシャ	٠,	





【図13】

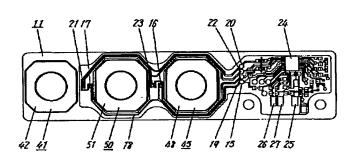


【図8】

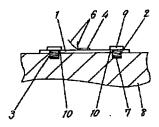
11 セッサ基板 16,17,21,23 亚検出素子 41 第1の固定部材 42 第 1の上側ワッショ 51 検出部上側ワッショ

45 第2の固定部材 48 第2の上側ワッシャ 50 検出部材

57 検出部下側ワッツ

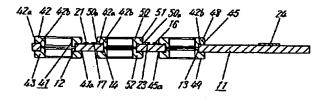




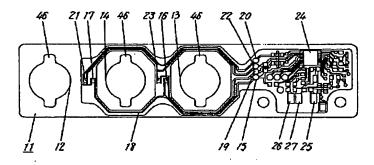


## [図9]

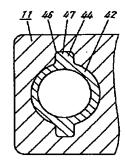
11 センサ基板 42 逃がし港
12 第1の国定孔 43 第1の下側ワッシャ
13 第2の固定孔 45 第2の固定部材
14 校出孔 48 第2の上側ワッシャ
15,17,27,23 張校出ま子 49 第2の下側ワッシャ
41 第1の固定部材 50 校出部材
42 第1の上側ワッシャ
42 当時部 52 校出部下側ワッシャ



【図11】



【図12】



11 センサ基板 42 第1の上側ワッツ 44 凸 部 46 凹 部 47 廻り止め4段

## フロントページの続き

(72)発明者 乙部 敏郎 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

(72) 発明者 小林 康展 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

(72) 発明者 尾本 勝彦 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72) 発明者 松川 恭範 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

(72) 発明者 本房 敏治 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

F ターム(参考) 2F049 BA13 CA01 2F063 AA25 DA02 DC08 EC02 EC20 LA27